

## Seminario

### "Métodos de Medida Avanzados en Dispositivos de RF"

Fecha: 9 de octubre de 2013

Lugar: Salón de Actos de la Escuela Politécnica

Programa:

09:00 - 09:10 Presentación y bienvenida

09:10 - 10:30 Análisis de redes

10:30 - 11:00 Café

11:00 - 12:00 Análisis de impedancia

12:00 - 13:00 Análisis de espectro

Dirigido especialmente a: Estudiantes del Máster en Ingeniería de Telecomunicación y del Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen, profesorado y profesionales del sector.

Inscripción (gratuita): Enviar un correo electrónico a la dirección [contactcenter\\_spain@agilent.com](mailto:contactcenter_spain@agilent.com)